METHOD OF LIQUID-PHASE EPITAXIAL GROWTH

Patent number:

JP61261292

Publication date:

1986-11-19

Inventor:

ISHIKAWA TAKEMASA

Applicant:

TOHOKU METAL IND LTD

Classification:

international:

C30B19/02; C30B19/00; (IPC1-7): C30B19/02

- european:

Application number:

JP19850102717 19850516

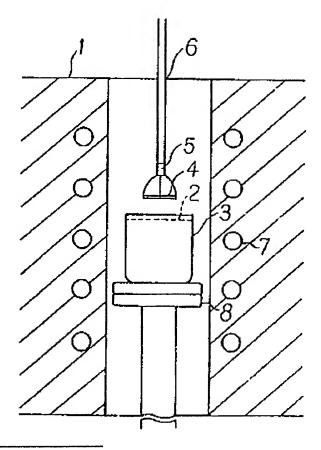
Priority number(s):

JP19850102717 19850516

Report a data error here

Abstract of **JP61261292**

PURPOSE:To obtain in a short time a single crystal having the aimed film thickness and uniform composition, by dropping a melt temperature in a crucible from a temperature at a growth starting time to grow a single crystal film. CONSTITUTION:In crystal growth method wherein the substrate 4 is brought into contact with the melt 2 in the crucible put in the upright furnace 1 and a single crystal film is obtained on the substrate 4 by liquid-phase epitaxial method, the temperature of the melt 2 in the crucible 3 is dropped from a temperature at a growth starting time to prevent damping of growth rate caused by continuing a supercooled state for a long period and to make the growth rate of crystal constant, so that a single crystal film having uniform composition is grown without requiring a long period to grow the aimed film thickness.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

昭61-261292 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

MInt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和61年(1986)11月19日

C 30 B 19/02

8518-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

液相エピタキシャル育成法 図発明の名称

> 願 昭60-102717 ②特

願 昭60(1985)5月16日 29出

明者 石川 ⑫発

武 正

茨城県筑波郡谷田部町大字花島新田字北原28番1 東北金

属工業株式会社内

東北金属工業株式会社 ①出 願 人

宮城県仙台市郡山6丁目7番1号

外2名 弁理士 芦 田 坦 邳代 理

1. 発明の名称

液相エピタキシャル育成法

2. 特許請求の範囲

1. 樅型炉の中におかれたるつぼ内の融液に基板 を接触させ、液相エピタキシャル法により該基 板上に単結晶膜を得る結晶成長法において、る つぼ内の融液の温度を,単結晶膜の成長速度が 一定になるように、 育成開始時温度から降下さ せることにより、単結晶膜を成長させることを 特徴とする液相エピタキシャル育成法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、結晶の成長方法に関し、特に、液 相エピタキシャル法による結晶の成長に関する ものである。

以下余日

〔従来の技術〕

非磁性ガーネット基板上に、液相エピタキシ ャル(LPE)法により育成した磁性ガーネット 液相エピタキシャル膜は、磁気光学素子用とし て重要である。 特開昭 57-17919 号公報に開 示されるどとく, この磁性 LPE 膜を厚膜化して もパルクのガーネットと同等の性能が得られる ことにより、従来高価であったパルクの低コス ト化が試みられている。磁性ガーネット膜を厚 膜化する場合の結晶成長方法は、第2図に示さ れるように、 凝型炉1の中心部に、 融液2の入 .ったるつぼ3がおかれ、白金治具5とアルミナ 棒6で保持された非磁性ガーネット基板4をる つぼ上部から挿入し、融液の中に浸すととによ ・って結晶成長が行なわれるようになっている。 7はヒータ、8はるつぼ支持台である。

[発明が解決しようとする問題点]

との方法によると,るつぼ内で結晶を完全に 密融した後、その液相温度から過冷却状態(結 晶の析出可能な温度状態)に融液の温度を降下

該過冷却状態を」

させ長時間保持することにより単結晶膜の育成 を行なうと、融液中に、自然発生した結晶成分 の核が析出する(結晶化する)ととにより融液 中に溶け込まれている結晶成分が減少し液相温 度が低下する。とれにより、液相エピタキシャ ル法の場合、非磁性ガーネット基板に成長する べき触液中の結晶成分が減少するため。第3図 のように、単結晶膜の成長速度が減衰する。と のため、ガーネット厚膜などの長時間、過冷却 状態を保持することにより育成される単結晶膜 においては、目的とする膜厚を得るために、成 長速度減衰による膜厚の不足を育成時間を長く、 することによって補なわねばならず、育成時間 が長期化し生産性が低下する。また、第4図に 示されるように、成長速度の変化により単結晶 膜の組成が変化するため厚さ方向の組成が一様 にならないという問題があった。

本発明の目的は、液相エピタキシャル法、特に、 検型炉を使いるつぼ上部から基板を挿入して 放基板上に結晶成長を行なり方法において、

では、該結晶成長速度の時間的な変化に比例し て、るつぼ内の融液の結晶成長温度を特性12の 如く降下させた。とのため, 長時間過冷却状態 を保持するととにより発生した成長速度の減衰 がなくなり、一定の成長速度が得られる。との 条件下で、ガーネット厚膜の育成を行なった。 原料は、フラックス系として、PbO, B2O, を用い、 ガーネット成分として、Y2O1, Gd2O1, Fe2O1を 用いた。基板は Gd3Ga3O12 の直径 1.5 インチ、厚 さ 300 µm のものを使った。結晶成長温度は 890 C, 結晶成長速度は 0.35 μm/mm, 雰囲気は, 大気 中で育成を始めた。 Gd,Ga,Oiz 基板は結晶成長 面のみを触液に浸し、180rpmで回転させた。 結晶育成中,前記の成長速度減衰に対して、成 長速度を一定に保つため 0.42℃/hour の割合で 融液の温度を降下した。との結果、成長速度の 波袞は、ほとんど見られず、目的とする膜厚 500 µm が 24 時間で得られ従来法より 6 時間短 い時間で成長した。また、膜内の組成も均一で あった。

目的とする膜厚を育成するのに長期化せず、均一な組成を持つ単結晶膜を得ることができる液相エピタキシャル育成法を提供することにある。 【問題点を解決するための手段】

本発明によれば、縦型炉の中におかれたるつ に内の一般液に基板を接触させ、液相エピタキシャル法により該基板上に単結晶膜を得る結晶成 長法において、るつぼ内の融液の温度を、。長時間過冷却状態を続けることにより発生する成長 速度の減衰を防ぐために、結晶成長速度が一定となるように、育成開始時温度から降下させ、 目的とする膜厚を育成するのに長期化せず、均 一な組成を持つ単結晶膜を成長させることを特 徴とする液相エピタキシャル育成法が得られる。 (実施例)

・ 次に実施例について,説明する。

実施例1

第1図に示されるように、長時間過冷却状態を保持する方法による特性11の如き結晶成長速度の時間的な変化に対処するために、本実施例

実施例 2

〔発明の効果〕

以上,説明したごとく本発明によれば、液相 エピタキシャル法、特に、縦型炉の中に融液の 入ったるつぼを置き、基板をるつぼ上部から徐

特開昭61-261292(3)

徐に挿入し結晶成長する方法において、るつぼ 内の融液の温度を、単結晶膜の成長速度が一定 となるように、育成開始時温度から降下させる ことにより、単結晶膜を成長させることにより、 目的の単結晶膜厚が従来法よりも短い時間で得 られかつ、単結晶膜内の組成が均一なものが得 られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明を説明するための図で、時間 変化による成長速度の減衰を示す特性11と、そ の減衰をなくすためにそれに比例して降下させ た融液温度の特性12を示した図である。

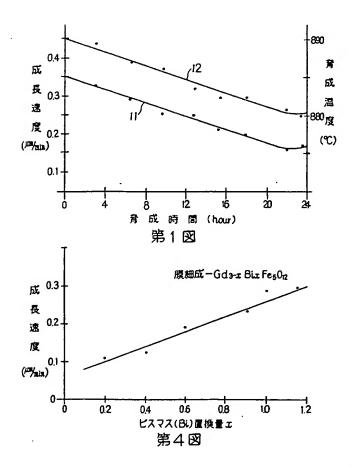
第2図は、LPE炉(縦型炉)の構造を示す図、 第3図は従来の液相エピタキシャル育成法を説 明するための図で、成長速度の変化によりピス マスの置換量が変化し、ガーネット成分の組成 を変化させていることを示す図である。

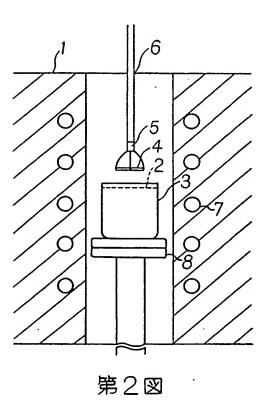
第4図は従来の液相エピタキシャル育成法を 説明するための図で、時間変化により成長速度 の被疫を示す図である。

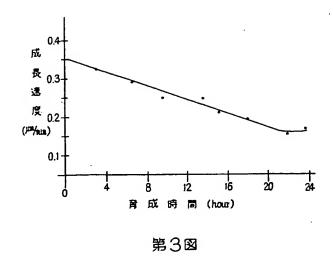
1 は LPE 炉 (様型炉) 本体 , 2 は 融液 , 3 は るつぼ , 4 は ガーネット 基板 , 5 は 白 金 治 具 , 6 は アルミナ 棒 , 7 は ヒータ , 8 は るつ ぼ 支 持 台 。

代理人 (7783) 弁理士 池 田 遼 保









--538--